

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГОСТ 19834.0—75, ГОСТ 19834.2-74— ГОСТ 19834.5-80 [СТ СЭВ 3788—82]

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Общие требования при измерении параметров

ГОСТ 19834.0—75°

Semiconductor emitters.
General requirements for measurement
of parameters

[CT C3B 3788-82]

OKIT 621000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля 1975 г. № 433 срок действия установлен

с 01.07.76

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее—излучатели), в том числе бескорпусные, и устанавливает общие требования при измерении параметров.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3788-82 в части общих поло-

жений (см. справочное приложение 2).

2. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

- 2.1. Условия при измерении параметров излучателей по ГОСТ 20.57.406—81.
- 2.2. Электрический режим измерения должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

3. АППАРАТУРА

- 3.1. Аппаратура по нормативно-технической документации и стандартам на конкретные методы измерения со следующим дополнением.
- З.1.1. Измерительные установки должны обеспечивать исключение влияния посторонних засветок на результат измерений. Пог-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г., Пост. № 5736 от 06.12.83 (ИУС 3—84).

© Издательство стандартов, 1985

решности за счет контактных соединений при измерении параметров бескорпусных излучателей следует учитывать в стандартах на

конкретные методы измерения.

3.1.2. Положение излучателя и фотоприемника должно обеспечивать измерение параметров в направлении геометрической оси корпуса излучателя для корпусных приборов и в направлении, перпендикулярном излучающей поверхности, для бескорпусных излучателей, в том числе для излучающих структур на пластинах.

3.1.3. При наличии в конструкции излучателя оптических элементов, изменяющих пространственную структуру излучения (линз, световодов, фоконов и т. п.), дополнительные требования должны соответствовать указанным в стандартах или технических услови-

ях на излучатели конкретных типов.

3.1.4. В качестве образцовых и рабочих источников излучения следует использовать светоизмерительные лампы накаливания и светоизмерительные лампы с ленточным телом накала по ГОСТ 8.023—83 и ГОСТ 8.101—80, образцовые излучатели и контрольные образцы на основе излучателей, имеющих известную относительную спектральную плотность энергии излучения.

3.1.5. В качестве фотоприемника следует использовать фотоэлектронные умножители, фотоэлементы и фотоэлектрические полупроводниковые приемники излучения, чувствительные во всем диапазоне измерения измеряемого параметра и отградуированные

по спектральной чувствительности.

3.1.6. Чувствительность фотоприемника должна быть постоянной в пределах допустимой погрешности во всем диапазоне изме-

рения измеряемого параметра.

- 3.1.7. При импульсных режимах измерения фотометрических и статических параметров следует учитывать динамические параметры фотоприемника и инерционные свойства излучателя. Длительность импульса прямого тока должна превышать не менее чем в 50 раз длительность переходных процессов в излучателе и фотоприемнике. Длительность, амплитуда и частота следования импульсов прямого тока должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.
- 3.1.8. Для измерения параметров матричных излучателей следует предусматривать возможность применения автоматизированных измерительных установок, в том числе с ЭВМ.

1—3.1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4-6. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение справочное. (Исключено, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ о соответствии ГОСТ 19834.0—75 СТ СЭВ 3788—82

Пункты ГОСТ 19834.0-75	Пункты СТ СЭВ 3788—82
п. 3.1.1	п. 1.1.3.4
п. 3.1.2 п. 3.1.3	п. 1.1.3.2 п. 1.1.2.5
п. 3.1.5	п. 1.1.2.3
п. 3.1.7	п. 1.1.2.8

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 19834.0—75 Излучатели полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета-СССР по стандартам от 01.06.87 № 1783

Дата введения 01.10.87

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Измерения параметров излучателей следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406 - 81 или условиях, установленных в стандартах на конкретные методы измерения».

Пункт 3.1.4. Заменить ссмлку: ГОСТ 8.023-83 на ГОСТ 8.023-86.

Стандарт дополнить разделом - 4:

<4. Требования безопасности

4.1. Аппаратура, применяемая для измерения электрических параметров излучателей, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75. ГОСТ

(Продолжение см. с. 420)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19834.0-75)

12.1.030--81 и «Правилам устройства электроустановок», утвержденным Глав-тосэнергонадзором Минэнерго СССР.

4.2. Обслуживание установок должно быть возложено на специально подготовленный технический персонал и производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ 12.3 019-80, «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР.

 Для предупреждения пожаро- и взрывоопасности необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-85 и «Типовые правила пожарной безопасности для

промышленных предприятий», утвержденные МВД СССР».

(ИУС № 9 1987 г.)